# CONDUCTIVITE THERMIQUE DE NANOSTRUCTURES DE SILICIUM

# Patrice CHANTRENNE, Sylvain LALLICH Xavier BLASE, Jean-Louis BARRAT Julian GALE



Centre de Thermique de Lyon UMR CNRS 5008



Nanochemistry Research Institute

Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et NAnostructure UMR CNRS 5586





CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE





#### **ORGANISATION DE LA PRESENTATION**

I. Contexte de l'étude

II. Modèle analytiqueII.1. DescriptionII.2. Mise en œuvre

III. Prédiction de la conductivité thermique III.1. Nanofils de silicium III.2. Nanofilms de silicium III.3. Silicium nanoporeux

### I. CONTEXTE DE L'ETUDE



### I. CONTEXTE DE L'ETUDE

Conductivité thermique à l'échelle submicronique

Mesures délicates et peu courantes

Prédictions nécessaires

Validation à partir de mesures expérimentales

MODELE SEMI ANALYTIQUE matériaux diélectriques

NANOSTRUCTURES DE SILICIUM nanofilm et nanofils

# I. CONTEXTE DE L'ETUDE



### **II.1. MODELE ANALYTIQUE - DESCRIPTION**

# Porteurs de chaleur dans les matériaux diélectriques PHONON

Modes de vibrations du réseau atomique dont l'énergie est  $\hbar$ 

Hypothèse du solide harmonique

Décomposition des vibrations sur une base d'ondes progressives

(K,p)

 $e^{\hbar / k_b T}$ 

vecteur d'onde **K**, polarisation **p**, courbes de dispersion

nombre de phonons par mode de vibration

anharmonicité du réseau : temps de relaxation interaction phonon-phonon ph ph

#### **II.1. MODELE ANALYTIQUE - DESCRIPTION**

Théorie cinétique des gaz  $_{x}(K,p) = C(K,p)v^{2}(K,p)(K,p)cos?(K,x)$ 

Conductivité thermique totale = somme des conductivités thermiques  $_{x}(K,p)$   $_{x} = C(K,p)v?(K,p)(K,p)cos?(_{K,x})$  $_{K} p$ 

$$C(K,p) = k_{b}x?\frac{e^{x}}{V(e^{x}-1)} \qquad \qquad \frac{1}{(K,p)} = \frac{1}{ph \ ph}(K,p) + \frac{1}{CL}(K,p) + \frac{1}{D}(K,p)$$
$$x = \frac{\hbar}{k_{b}T} \qquad \qquad \frac{1}{u(K,p)} = \frac{A}{T} exp(-\frac{B}{T}) \qquad \qquad \frac{1}{D}(K,p) = D^{-4}$$
$$v = \frac{d(K,p)}{dK} \qquad \qquad \frac{1}{CL}(K,p) = \frac{v(K,p)}{F.d(K)}$$

#### Calcul de la conductivité thermique

**Détermination préalable des** 

- modes de vibration
- courbes de dispersion
- paramètres du temps de relaxation

**Hypothèse** 

propriétés vibratoires du réseau atomique dans les nanostructures

propriétés vibratoires du réseau atomique du matériau macroscopique

### **Structure silicium** Dans l'espace réel

diamant = superposition de deux réseaux CFC décalés de  $a_0/4$  dans les directions x, y et z

cellule élémentaire contenant deux atomes



# Modes de vibrations Dans l'espace réciproque

- K = combinaison linéaire de  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$
- K appartient à la première zone de brillouin
- Nombre de mode K : nombre de cellule élémentaire
- Nombre de polarisation p = 6



$$\mathbf{b}_1 = \frac{\mathbf{a}_0}{\mathbf{a}_0} \begin{pmatrix} \mathbf{i} + \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{pmatrix}$$

$$b_2 = \frac{1}{a_0} (i + j + k)$$
$$b_3 = \frac{1}{a_0} (i - j + k)$$

# Courbes de dispersion

#### Fit des courbes de dispersion experimentales Utilisation des courbes de dispersion dans la direction [1,0,0]



B.N. Brockhouse, P.R.L. 2, 256 (1959) S. Wei et M.Y. Chou, PRB, 50, 2221 (1994)



contribution des modes optiques négligeable pour T < 1000 K

## Paramètres du temps de relaxation

Identification afin de fitter la conductivité expérimentale d'un cristal de silicium de dimension L = 7,16 mm

$$\frac{1}{u(K,p)} = \frac{A}{T} \exp(-\frac{B}{T}) - \frac{1}{CL(K,p)} = \frac{v(K,p)}{F.d(K)} - \frac{1}{D(K,p)} = D^{-4}$$

$$\frac{mode \ transverse}{A = 7 \ 10^{-13}} - \frac{mode \ longitudinal}{A = 3 \ 10^{-21}} - \frac{1}{D(K,p)} = D^{-4}$$

$$\frac{1}{D(K,p)} =$$

M.G. Holland, PR, 132, 2461 (1963)

### **III.1. NANOFILS DE SILICIUM**

Prédiction en utilisant les paramètres du Si macroscopique Paramètres spécifiques au fil

<u>longueur</u> : L = 2  $\mu$ m ==> 5209 cellules dans la direction a<sub>1</sub>

d(K)

v(K,p)

CL (K, p

<u>dimension</u>	nombre de cellules	<u>calcul de d(K)</u>
caractéristique	dans les directions	
de la section	$\underline{a_2 \text{ et } a_3}$	
22 nm	68	
37 nm	115	
56 nm	173	
115 nm	356	

# **III.1. NANOFILS DE SILICIUM**

#### Conductivité thermique dans la direction principale du fil



Bon accord entre mesures et prédictions sauf pour fil de section 22 nm

D. Li, et al., A.P.L, 83, 2934 (2003)

#### Prédiction en utilisant les paramètres du Si macroscopique Paramètres spécifiques au film

épaisseur du film	<u>nombre de</u> <u>cellules dans la</u> direction a <sub>1</sub>	Nombre de cellules dans les deux autres directions :	
20 nm	<u> </u>	2400 pour 20 nm	
100 nm	451	700  pour  100  et  420  nm	
420 nm	1895	500 pour les autres	
830 nm	3744		
1,6 µm	7217		
3 µm	13533		
		et (K)	

d(K)

### **III.2. NANOFILM DE SILICIUM**

#### Conductivité thermique dans le plan du film



#### Modélisation géométrique

#### **Modélisation physique**

Silicium nanoporeux = assemblage de cristallites colonnaires Cristallite = supperposition de nanoparticules connectées





#### Critère de transmission d'une cristallite à l'autre

<u>Hyp. 1 (courbes en trait plein) :</u> wl < b : transmission totale wl > b : pas de transmission

<u>Hyp. 2 (courbes en pointillés)</u> transmission totale quelque soit la wl



a = 10,9 nm

wl=v2 /

#### conductivity thermique d'une cristallite d'une hauteur de quelques μm à 300 K, cas Hyp. 1



#### **Conductivité thermique du silicium nanoporeux**



Porosity P (%)Crystallitesdimension a (nm)Thermal conductivityk<sup>meso-PS</sup> (W m<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup>)65130.85751



# **IV. CONCLUSIONS**

#### **Etat actuel**

Prédiction de la conductivité thermique de cristallite de silicium colonaire Détermination de paramètres de structure et de percolation

**Objectifs** Modification du modèle



 $\longrightarrow$  Validation de la relation  $_{PS} = _{C}(1 \ p)$